論文

# 複数光源の同時照明による BRDF の高速計測

田川 聖一<sup>†</sup> 向川 康博<sup>†</sup> 八木 康史<sup>†</sup>

Rapid BRDF Measurement by Composing Multiple Illumination

Seiichi TAGAWA<sup>†</sup>, Yasuhiro MUKAIGAWA<sup>†</sup>, and Yasushi YAGI<sup>†</sup>

あらまし 物体表面の反射特性を表す双方向反射率分布関数を高速に計測するために,計測装置から機械的な 駆動系を排除するなど,様々なハードウェアによる工夫がなされてきた.本研究では,更にソフトウェアの工夫 として,複数方向から同時に照明することで,計測回数を減らし,より高速な計測を行う.複数方向から同時に 照明したとき,反射光が重なり合って観測されるという問題を,2 色性反射モデルに基づいて鏡面反射と拡散反 射に分離することで解決した.実際に光沢のある硬貨の反射特性を計測する実験を行った結果,計測時間を約7.6 倍に高速化できると同時に,ノイズも低減できることを確認した.

キーワード 双方向反射率分布関数,2 色性反射モデル,鏡面反射,拡散反射,ノイズ低減

# 1. まえがき

反射特性は物体表面の微視的形状に依存し,物体の 見え方を決定づける大きな要因である.反射特性を精 密に計測できれば,より写実性の高いCGの作成や塗 装面の検査など,応用可能な用途は少なくない.従来 より,反射特性を計測するために,ゴニオリフレクト メータや凹面鏡を用いたシステム[1],[2] など様々な計 測装置が提案されてきた.しかし,反射特性を密に計 測するためには,あらゆる方向から照明し,それぞれ の反射光をあらゆる視線方向から観測しなければなら ず,機械的な駆動系を有する装置では膨大な計測時間 を必要とする.

近年,凹面鏡とプロジェクタの組合せというハード ウェアの工夫によって,密な反射特性を高速に計測で きるシステムが提案されている.角野ら[3]は楕円鏡 を利用し,Ghoshら[4]は独自に設計した凹面鏡を利 用する計測装置を設計した.これらの装置では機械的 な駆動系を排除し,投影パターンを変えることで照明 の入射方向を高速に変化させ,物体表面での全方向へ の反射光を凹面鏡を用いて一度に撮影できる.

更に,光源としてプロジェクタを用いたことにより, 任意の照明環境を与えるというソフトウェア面の工夫

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, 8–1 Mihogaoka, Ibaraki-shi, 567–0047 Japan

も可能となる.向川らは,照明パターンをアダマール 変換で多重化することで,計測値の SN 比を向上で きることを示した[5].更に,照明分布を球面調和関 数[4],[6] や,ウェーブレット変換[7] で直交変換する ことで,計測回数を減少できることも示されている. しかし,アダマール変換は SN 比を向上させるもので あり,計測時間を短縮できない.また,球面調和関数 やウェーブレット変換を用いた手法では,基底関数を 低周波成分に限定することで高速化できるが,滑らか な表面で生じる空間的に高周波な鏡面反射を正確に計 測できなくなる.

一方, Sen ら [8] は, 光の相反性を実証する際に, 複 数の照明であっても, それぞれの反射光が互いに重な らない場合には同時に計測できることを利用し, 計測 時間を短縮化できることを示した.しかし, 同一点を 複数方向から照明する場合には,反射光が重なってし まうため, この高速化の原理を単純に反射特性の計測 に利用することはできない.

そこで,本研究では,反射光の分布を解析すること で,Sen ら [8] が示した高速化の原理を,反射特性の 計測に利用する方法を提案する.まず,2 色性反射モ デルに基づいて,反射光を拡散反射と鏡面反射に分離 する.拡散反射は全方向に一様な分布となることから, 一度の計測で必要な情報が得られる.また,鏡面反射 は局所的な分布をもつことから,複数方向から照明し たときに重ならない組合せが存在する.そのため,反

<sup>†</sup> 大阪大学産業科学研究所,茨木市

射特性計測においても複数光源の同時照明が可能とな り,計測を高速化できる.

# 2. 双方向反射率分布関数の計測装置

#### 2.1 双方向反射率分布関数とは

双方向反射率分布関数 (BRDF: Bi-directional Reflectance Distribution Function) とは、図 1 に示す ように、光源方向  $(\theta_i, \phi_i)$  の入射光照度に対する観測 方向  $(\theta_r, \phi_r)$ への反射光輝度の比率を表す関数であり、 物体表面の反射特性を表現できる.

光源方向と観測方向を固定し,対象物体を観測面の 法線を軸に回転させたとき,観測輝度が変化するもの を異方性反射,変化しないものを等方性反射と呼ぶ. 異方性反射は織物やヘアライン加工された金属など比 較的特殊な反射である.一方,等方性反射は,その性 質から方位角については相対角  $\phi = \phi_r - \phi_i$ で決まる ため,3パラメータでの記述が可能である.

# 2.2 楕円鏡とプロジェクタを用いた計測装置

本節では,本研究で用いる BRDF 計測装置の動作 原理を述べる.図2(a)に,プロジェクタと楕円鏡を組 み合わせた BRDF 計測装置 [5] の外観を示す. 楕円鏡 には二つの焦点があり,一方の焦点を通る光は内面で 反射して,もう一方の焦点を通る性質がある.図2(b) のように,一方の焦点に対象物体を,もう一方の焦点 にプロジェクタとカメラを配置すると,プロジェクタ から放射された光線はビームスプリッタ, 平面鏡, 楕 円鏡の順に反射し、対象物体を自由な角度から照明で きる.この際に,プロジェクタから投影するパターン を変えることで,任意の照明環境を設定できることが 特徴である.また,対象物体の表面で反射した光は, 楕円鏡によってカメラの焦点位置に集められ,一度の 撮影で全方向への反射光を計測できる.これにより, 光源方向や観測方向を機械的に駆動させることなく, 密な BRDF を計測できる.

## 2.3 等方性 BRDF の計測

対象物体が等方性 BRDF であると仮定できる場合 には,前節の BRDF 計測装置を用いて,欠損のない 完全な BRDF を一度に計測することができる.この 場合,光源方向は図 3 のように, $\phi = 0$ , $\theta = 90$ から  $\theta = 0$ を通り, $\phi = 180$ , $\theta = 90$ に至る半円弧状に変 化させる.本論文では,光源方向と $\phi = 0$ , $\theta = 90$ の なす角を  $\omega$  と呼ぶ.等方性 BRDF を計測するために は,光源方向を  $0 \le \omega \le 180$ に変化させればよい.つ まり, $\theta_i$ を1度刻みとして等方性 BRDF をサンプリ



図 1 BRDF の角度パラメータ Fig. 1 Angle parameters of BRDF.



(a)Overview

(b)Path of ray

図 2 BRDF 計測装置 [5] Fig. 2 BRDF measuring device.



図 3 光源方向の座標系 Fig. 3 Coordinate system of illumination.

ングする場合は,合計181回の撮影が必要である.

# 3. 反射光計測の高速化

#### 3.1 基本原理

本研究では、1 度刻みの等方性 BRDF をサンプリン グする際の総計測回数を減らすことを目的とする.例 として、図 4 に示すように、光源方向 ω<sub>1</sub> と ω<sub>2</sub> を考 える.もしも、これらの二つの光源方向から同時に照 明したとき、互いに反射光が重ならず、反射光がどち らの方向からの照明によるものであるかが分かれば、 それぞれの方向から個別に照明したときの反射光を復 元できる.つまり、複数の光源から同時に照明しても、 単一光源の場合と同等の情報を得ることができる.

同時に照明する光源方向の集合を $\Omega$ とし,各光源方向を $\omega_i \in \Omega$ とすれば,次式のように複数光源で同時



図 4 複数光源の同時照明による高速計測の原理 Fig. 4 Principle of rapid measurement.

に照明したときの反射光  $r_{\Omega}$  から,単一光源での反射 光  $r_{\omega_i}$ を復元する問題と考えることができる.

$$\boldsymbol{r}_{\Omega} = \boldsymbol{r}_{\omega_1} + \boldsymbol{r}_{\omega_2} + \dots + \boldsymbol{r}_{\omega_n} \tag{1}$$

もしも, n 個の光源を同時に照明できれば,計測回数 は 1/n になるため, BRDF 計測を n 倍に高速化でき ることが分かる.

3.2 反射成分の分離

実際に,複数の光源から同時に照明すると,反射光 は全方向へ反射し互いに重なってしまう.そこで,本 研究では,反射光を拡散反射と鏡面反射に分離し,そ れぞれの成分の反射光分布の違いを利用して,単一光 源の反射光を復元する.

2 色性反射モデルによれば,反射光は拡散反射と鏡 面反射の和で表現される.拡散反射はあらゆる方向に 均一に反射するのに対し,鏡面反射は光源方向と法線 対称な方向を中心に局所的な分布をもつ.拡散反射は 観測方向にかかわらず一定の値となることから,全観 測方向の反射光の最小値が鏡面反射の影響を受けない 拡散反射成分となる.しかし,本研究で用いた計測シ ステムでは,加工精度の問題から,楕円鏡の法線方向 にずれが生じ,一部の観測方向では極端に輝度が低い 外れ値となることがある.そのため,全観測方向の反 射光の最小値は外れ値の影響を強く受けてしまう.

そこで,拡散反射が観測方向にかかわらず一定の値 として観測されることから,全観測方向の輝度値のう ち,最も出現頻度の高い輝度値が拡散反射成分である とみなすことができる.つまり,すべての方向への反 射光の輝度値のヒストグラムを作成すると,図5のよ うに,ある輝度値で頻度が突出する.ヒストグラム中 で,最も頻度の高い輝度値が拡散反射成分である.拡 散反射成分が分かれば,計測した反射光からそれを引 いたものが鏡面反射成分となる.

反射光のうち,拡散反射成分を *d*<sub>Ω</sub>,鏡面反射成分 を *s*<sub>Ω</sub> とすれば,複数光源下での反射光 *r*<sub>Ω</sub> は,次式



のように分離される.

$$\boldsymbol{r}_{\Omega} = \boldsymbol{d}_{\Omega} + \boldsymbol{s}_{\Omega} \tag{2}$$

一般シーンを撮影した画像からの拡散反射と鏡面 反射の分離は難しい問題であるが,本研究で用いる BRDF 計測装置のように全方向への反射光を同時に 計測できる場合には,拡散反射の一様性を利用できる ため,分離は比較的容易である.

3.3 単一光源の反射光の復元

反射光を拡散反射と鏡面反射に分離した後,単一光 源の反射光の復元は,図6に示すように各成分ごとに 行われる.つまり,式(1)のように,単一光源の反射 光を直接復元するのではなく,次式のように各成分ご とに単一光源の反射光を復元する.

$$\boldsymbol{d}_{\Omega} = \boldsymbol{d}_{\omega_1} + \boldsymbol{d}_{\omega_2} + \dots + \boldsymbol{d}_{\omega_n} \tag{3}$$

$$\boldsymbol{s}_{\Omega} = \boldsymbol{s}_{\omega_1} + \boldsymbol{s}_{\omega_2} + \dots + \boldsymbol{s}_{\omega_n} \tag{4}$$

各成分ごとに単一光源の反射光が復元できれば,両成 分を足し合わせることで,最終的に必要となる反射光  $r_{\omega_i}$ が次式のように求められる.

$$\boldsymbol{r}_{\omega_i} = \boldsymbol{d}_{\omega_i} + \boldsymbol{s}_{\omega_i} \tag{5}$$

拡散反射と鏡面反射について,単一光源の反射光を復 元する具体的な方法を以下に述べる.

3.3.1 拡散反射成分の復元

拡散反射成分は,あらゆる方向に一様の強度で反射 し,その強度は照度に比例する.光源の放射輝度が一 定であるとすれば,光源方向  $\omega_i$ の照度は sin  $\omega_i$  に比 例する.そのため,次式のように,各反射方向に対す る反射光輝度を照度に応じて比例配分することで,各 光源ごとの拡散反射成分が復元できる.

$$\boldsymbol{d}_{\omega_i} = \frac{\sin \omega_i}{\sum_k \sin \omega_k} \boldsymbol{d}_{\Omega} \tag{6}$$



図 6 反射成分の分解による単一光源の反射光の復元 Fig. 6 Restoration of reflected light under single illumination.

3.3.2 鏡面反射成分の復元

鏡面反射成分は,光源方向と法線対称な方向を中心 に局所的な分布となる.そのため,複数光源での鏡面 反射成分  $s_{\Omega}$ は,光源数と同数のピークをもつ.光源 方向  $\omega_i$  に対応する分布のピーク位置は,法線対称な  $180 - \omega_i$  となる.ただし, off-specular の影響でピー ク位置がずれる場合があるため,  $180 - \omega_i$  に最も近い 極大値をピーク位置とする. 各光源に対応するピーク 位置の間は谷になっており,ここが分割点となる.最 適な分割点の算出は,隣接するピーク間の角度で観測 された輝度が二つのピークのどちらに属するかを調べ る2クラス識別問題に帰着できる.本研究では,クラ ス内の分散を最小化し,クラス間の分散を最大化する 大津の2値化を用いて二つのクラスに分割する.この ように隣接する二つのピークごとに,境界となる角度 を最適な分割点として求めることで, 各反射光成分が いずれのピークに属するかを決めることができ,各光 源ごとの鏡面反射成分  $s_{\omega_s}$  が復元できる.

3.4 同時照明可能な光源間隔の決定

前節で述べた単一光源の反射光の復元は,各光源に 対応する鏡面反射成分が互いに重ならないことが条件 となる.光源数を増やして間隔を密にすると,計測時 間は短縮できるが,重なりが生じてしまい,正しく復 元できないおそれがある.逆に,間隔を広げると,重 なりはなくなるものの,光源数を増やせないため効率 が悪い.一般に,表面が滑らかで鋭い鏡面反射である ほど,光源数を増やすことが可能であるが,最適な光

#### 源間隔は対象物体に依存する.

本研究では,BRDF 計測の前に, $\omega$ 方向から照明 した反射光を解析し,同時照明可能な光源間隔を事前 に決定する.光源方向を $\omega$ として計測した反射光は, 3.2 で述べた方法で拡散反射と鏡面反射に分離できる. 鏡面反射のピーク位置は $180 - \omega$ となることから,こ のピークを中心に鏡面反射成分が存在する範囲を決め る.ただし,実際には鏡面反射成分は完全にはゼロに ならず,境界があいまいになることから,反射光強度 がピーク値の1/10以上となる範囲を求める.この範 囲外にもわずかな鏡面反射が存在するため,ピーク値 の1/10以上となる範囲の2倍の範囲にほぼすべての 鏡面反射が含まれるとし,この範囲を光源間隔とする.

鏡面反射光が観測される角度範囲を ψ とすれば,同時に照明できる光源数は

$$n = \lceil 181/\psi \rceil \tag{7}$$

となる.撮影回数は  $\psi$  回であり, k 回目の撮影時に同時に照明する光源方向の集合  $\Omega_k$  は次式のように n 個の光源を含む.

$$\Omega_k = \{\omega_1^k, \omega_2^k, \dots, \omega_n^k\}$$
(8)

ここで,

r

$$\omega_i^k = (i-1)\psi + k - 1 \tag{9}$$

である.同様にして合計  $\psi$ 回の撮影に必要な光源方向の集合  $\Omega_1, \Omega_2, \ldots, \Omega_{\psi}$  が求められる.

### 3.5 適用限界

前節までで,複数光源を同時に照明することで, BRDF を高速に計測する原理について述べた.しか し,高速化のためには様々な仮定が必要となり,どの ような計測対象でも高速化できるわけではない.そこ で,本節では,その適用限界を明確にする.

提案手法は,反射光が鏡面反射と拡散反射の2成分 に分離できることを仮定している.更に,拡散反射は ランバートモデルで表され,その強さは観測方向に依 存しないと仮定している.鏡面反射は,特定の反射モ デルに従う必要はないが,ピーク位置が光源方向と法 線対称となることと,分布が単峰となることが必要で ある,なお,鏡面反射の分布が広くなると高速化の効 率が低下し,90°を超えると全く高速化できない.

このような性質から,提案手法は,滑らかな金属面 のように鏡面反射が鋭いピークをもつような物体に対 して特に有効である.一方,再帰性反射材のように, 鏡面反射のピーク位置が光源方向と法線対称とならな い場合や,表面の凹凸が顕著なために,乱反射を生じ て鏡面反射の分布が単峰とならない場合などは、適用 が難しい.

なお,本論文では等方性反射を仮定し,3パラメー タの BRDF 計測について,その高速化の原理を述べ た.異方性反射の場合には,4パラメータの BRDF 計 測が必要となるが,上記で述べた条件さえ満たせば, 提案手法によって高速化が期待できる.4 パラメータ の BRDF 計測の場合は, 光源が球面上に二次元的に 分布する.それぞれの光源に対する鏡面反射のピーク 位置が予想でき,その二次元的な分布を $\theta$ , $\phi$ ごとに 調べることができれば,原理的には複数光源を同時照 明できる.ただし,どのようにして,複数の光源を球 面上に効率的に配置するのかについては,今後の検討 課題である.

#### 実 4. 験

#### 4.1 計測速度の評価

複数光源の同時照明による高速化の効果を調べるた め, 2.2 で述べた計測装置 [5] を用いて, θ<sub>i</sub> を 1 度刻 みとして等方性 BRDF を計測した.対象物体として, 図7に示す鏡面反射の強い硬貨を用いた.

まず,光源間隔を求めるために $\omega = 75$ から照明し たときの反射光を解析した.反射光の分布は図8のよ うになり, ピーク値の 1/10 以上の反射光をもつ範囲 は 11 度となった.よって光源間隔 ψは,2 倍の 22 度



図 7 対象物体(硬貨) Fig. 7 Target object (Coin).





とした.実際に鏡面反射の大部分が,この範囲に含ま れていることを確認できる.

これにより,光源数は9となり,1枚目の計測の光源 方向は $\Omega_1 = \{0, 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176\}$ と なった.この $\Omega_1$ を照明したときの反射光の分布が図 9 の赤線である.対象物体は表面が滑らかな金属である ため,鋭い鏡面反射が観測され,拡散反射は非常に弱 いことが分かる.なお,光源数は9であるが,ピーク は7個しか確認することができない.これは、利用し た BRDF 計測装置では, 楕円鏡の加工精度の問題か  $S_{\omega} < 10 \ge 170 < \omega$ の方向は正しく計測できないこ とから, $\omega = 0,176$ からの鏡面反射が計測できなかっ たためである.

次に,この反射光を拡散反射と鏡面反射に分離する. 計測された反射光の輝度値のヒストグラムを図 10 に 示す.小さな値でピークをもつことから,拡散反射成 分が非常に小さいことが分かる. RGB それぞれにつ いてヒストグラムを作成して拡散反射を求め,反射光 からこれらを引いて鏡面反射成分を求めたところ,拡 散反射と鏡面反射の分布は,それぞれ図 9 の青線と緑 線のようになった.この結果より,鏡面反射成分の分 布の谷で値が0に近づいていることと,表面が滑らか な金属であるため,拡散反射はほとんど観測されない ことが確認できる.



Fig. 9 Separation of diffuse and specular reflections.



Fig. 10 Histogram of measured intensities.

最後に,分離した拡散反射成分と鏡面反射成分それ ぞれについて,単一光源時の反射光を復元し,両成分 を足し合わせることで,図 11 に示す反射光分布を得 た.この結果より,各光源ごとの反射光に復元できて いることが分かる.

復元した反射光分布の正確さを評価するために,実際に単一光源下で計測した反射光分布と比較した結果を図 12 に示す.図中の緑線が実際の反射光であり,赤線が復元した反射光である.用いた装置で計測できない $\omega = 0,176$ を除けば,反射光の分布はほぼ一致している.このことからも,複数方向から同時照明しても,単一光源の反射光を復元できることを確認した.



Fig. 11 Restored reflected lights.



図 12 単一光源の反射光(緑)と復元した反射光(赤)の比較 Fig. 12 Comparison of restored reflections (red) with the ground truth (green).



図 13 単一光源 Fig. 13 Single illumination.



図 14 複数光源の同時照明 Fig. 14 Composed multiple illumination.

1 度刻みの等方性 BRDF を計測するためには,単一 光源では 181 回の撮影が必要であるが,本実験ではこ れを 22 回の撮影に減らしたため,理論的には約 8.2 倍 の高速化となる.しかし,実際にはプロジェクタから 漏れる不要な光による影響を取り除くための補正デー タ取得などが必要となるため,実際の計測時間は単一 光源時で 382 秒,複数光源時で 50 秒となり,計測の 速度は約 7.6 倍に高速化された.

4.2 復元された反射光の精度評価

複数方向から同時に照明したときの結果から復元さ れた反射光と,単一光源で照明したときの反射光を比 較し,精度評価を行った.図12は,単一光源時の反 射光と復元した反射光を比較しているが,拡散反射成 分については,むしろ単一光源で直接計測した方が, 値が不安定になっていることが分かる.

視覚的な違いを目視評価するために,計測された BRDF データを用いて竜形状の CG をレンダリング した.図13 は単一光源の反射光を,図14 は複数光 源の同時照明の反射光を用いてレンダリングした結果 である.この結果からも,単一光源の場合には,特に



Fig. 15 Effect of white noise reduction.

暗い部分において赤色のざらざらとした拡散反射成分 が見える.拡散反射成分は値が非常に小さくノイズの 影響を受けやすい,しかし,9個の光源を同時に照明 すると,拡散反射は明るく撮影されるため,ノイズが それぞれの反射光に分散し,一光源当りのノイズは減 少する.図14は主に鏡面反射のみが見え,図13の ような拡散反射はほとんど見られない.ここで,図7 に示す硬貨は拡散反射をほとんどもたないことから, ピーク以外の角度で見られる輝度は拡散反射が計測さ れたものではなく,ノイズであると考えられる.

表 1 PSNR による比較 [dB] Table 1 Comparison in PSNR [dB].

光源方向 \ 照明	単一光源			複数光源		
	Y	Cb	Cr	Y	Cb	Cr
45	40.80	42.86	40.35	42.38	51.89	48.04
90	40.05	42.50	37.37	38.33	49.95	40.60
135	42.99	42.04	40.77	41.02	54.37	48.35

このノイズについて詳細に調べるため,単一光源の 計測を 100 回行い, その平均値と比較した. 100 回の 平均値には,ほぼホワイトノイズは含まれないとみな せる.100回の平均値,通常の単一光源の計測で得ら れた反射光,複数同時照明の反射光から復元した反 射光を,それぞれ図 15 の青線,緑線,赤線で示す. (a)(b)(c) はそれぞれ  $\omega = 45,90,135$  の場合の反射光 の分布である.この図から,単一光源の反射光のピー クから外れた場所に出ている輝度はノイズであり, 複 数光源の同時照明から復元した反射光には含まれない ことが分かる.このことから,図13に見られる赤い ノイズはホワイトノイズであると考えられる.なお, 赤成分にのみノイズが目立つことは不自然ではあるが, 向川らの論文 [5] でも,光路の波長依存性が原因で,特 定の色のみノイズが観測される問題について述べられ ている.これは,装置の性質による問題であり,本研 究でも解決できていない.

また,100回計測のデータを正解として,単一光源 の反射光と,複数光源の同時照明の反射光の誤差を定 量的に評価した.Y,Cb,Cr各成分ごとのPSNRを 表1に示す.この結果から,Y成分はほとんど差はな いが,Cb,Cr成分では,提案手法によってPSNRが 大幅に向上していることが分かる.これは,拡散反射 での赤いノイズが減少したことの裏付けになっている.

これらの評価により, 複数の光源を同時に照明する 提案手法では, 計測値の SN 比が向上することが確認 できた.提案手法は BRDF 計測の高速化だけではな く, ノイズ低減にも効果があることが分かった.

4.3 鏡面反射の弱い対象の計測

先の二つの実験で,金属のような鏡面反射の強い対象に対して,提案手法は十分に効果があることを示した.一方で,鏡面反射の弱い物体の場合にはどれだけ高速化できるかを調べるため,青色紙(図 16)に対し計測を行った.この対象物体に対し, $\omega = 120$ から照明したときに計測された反射光は,図 17 のようになった. $\omega = 60$ あたりで観測される輝度の最大値の10分の1以上の値をもつ範囲は,160度程に渡るた



図 16 青 色 紙 Fig. 16 Blue paper.



Fig. 17 Distribution of reflection that multiple illumination cannot be composed.



図 18 光源間隔の検証に用いたサンプル Fig. 18 Target samples for evaluating direction interval.

め,この対象には複数光源の同時照明を行うことはで きなかった.この結果より,高速化の効率は,鏡面反 射の広がりに強く依存することが分かる.

4.4 光源間隔決定手法の検証

本研究では,鏡面反射の広がりの推定を行う際に, 反射光強度がピーク値の1/10となる範囲の2倍の範 囲にすべての鏡面反射が含まれると仮定した.この値 は経験的に得られたものであるため,その有効性を検 証するために様々な物体に対して鏡面反射の広がりを 計測し,推定される値との差を調べた.サンプルとし て,図18に示す4種のプラスチック,8種の金属と5 種の光沢紙を選んだ.

鏡面反射が存在する角度範囲を目視によって決定した目測値と,提案手法によって得られた推定値を比較した結果を図 19 に示す.この関係より,推定値の方が目測値よりも若干大きくなる傾向はあるものの,両





Fig. 19 Relation between estimated angle of specular component and human observation.



Fig. 20 Examples of incorrect estimation.

者はおおむね一致していることが分かる.

しかし,図 19 中の(a)のように鏡面反射の広がり の推定値が実際の値より小さくなると,鏡面反射が重 なってしまい,正しく BRDFを計測できない可能性 がある.逆に(b)のように推定値が過大に評価される と BRDF 計測の制度には影響を与えないが,高速化 の効率が低下する.

ここで,角度が正しく推定されなかった理由をより

詳しく調べるため,上記(a),(b)の場合における鏡面 反射の分布をそれぞれ図20(a),(b)に示す.(a)の場 合は,ピークを中心として左右非対称に分布しており, 右側は急激に小さくなるにもかかわらず,左側は微小 な輝度を保ちつつ広い角度に分布しているためである と考えられる.一方,(b)の場合は,鏡面反射成分の 輝度が小さく,拡散反射成分に含まれるノイズが無視 できない大きさをもつために,ピークの輝度の1/10 となる角度の推定が不安定になったことが原因である と考えられる.

以上の検証から,本手法で鏡面反射の広がる角度を 求めたとき,多くの鏡面反射の強い物体では正しい値 が求まるものの,分布が極端に左右非対称となる場合 や鏡面反射が弱い場合などは最適な光源間隔とはなら ないことが明らかとなった.今後はこのような例外に も対応できるよう,分布の形状をより詳細に解析する などの工夫が必要である.

# 5. む す び

本論文では,BRDF 計測の際に,複数光源から同時 に照明することで,計測を高速化する方法について述 べた.2 色性反射モデルを用いて,反射光を鏡面反射 と拡散反射に分離することで,反射光の重なりの問題 を回避し,それぞれの反射光分布の特性に応じた処理 によって,単一光源時の反射光を復元する方法を明ら かにした.実験では,鏡面反射の強い硬貨を対象とし て計測したとき,9個の光源の同時照明が可能であり, 計測の速度を約7.6倍に高速化できることを示した. また,計測データに含まれるホワイトノイズを低減で きることも示した.

ただし,計測した対象物体の BRDF の真値は不明 であることから,計測データそのものの正確さの評価 には至っていない.今後は,計測した BRDF データ の定量的な評価によって,復元した反射光の正確さの 評価を行う必要がある.また,今後は,今回計測した 硬貨とは異なる強い鏡面反射をもつ対象を計測し,更 に,本研究で成立すると仮定した拡散反射のランパー ト性や2色性反射モデルの妥当性なども検討していく 予定である.

#### 文 献

- G.J. Ward, "Measuring and modeling anisotropic reflection," Proc. SIGGRAPH'92, pp.255–273, 1992.
- K.J. Dana, "BRDF/BTF measurement device," Proc. ICCV, vol.2, pp.460–466, 2001.
- [3] 角野皓平,向川康博,八木康史,"楕円鏡を用いた双方向

反射率分布関数の高速計測",画像の認識・理解シンポジ ウム論文集 (MIRU2006), pp.293–300, 2007.

- [4] A. Ghosh, S. Achutha, W. Heidrich, and M. O'Toole, "BRDF acquition with Basis Illumination," Proc. ICCV, 2007.
- [5] 向川康博,角野皓平,八木康史,"楕円鏡とプロジェクタ を用いた BRDF 計測のための照明の多重化",画像の認 識・理解シンポジウム(MIRU2007),pp.295-301,2007.
- [6] I. Sato, T. Okabe, Y. Sato, and K. Ikeuchi, "Appearance sampling for obtaining a set of basis images for variable illumination," Proc. ICCV2003, pp.800–807, 2003.
- [7] P. Peers and P. Dutr, "Inferring reflectance functions from wavelet noise," Proc. Eurographics Symposium on Rendering 2005.
- [8] P. Sen, B. Chen, G. Garg, S.R. Marschner, M. Horowitz, M. Levoy, and H.P.A. Lensch, "Dual photography," Proc. SIGGRAPH2005, pp.745-755, 2005 (平成 20 年 10 月 9 日受付, 21 年 3 月 3 日再受付)



## 八木 康史 (正員)

1983 阪大・基礎工・制御卒.1985 同大大 学院修士課程了.同年三菱電機(株)入社. 同社産業システム研究所にてロボットビ ジョンの研究に従事.1990 大阪大学基礎工 学部情報工学科助手.同学部システム工学 科講師,同大学院助教授を経て,2003 より

同大学産業科学研究所教授.1995~1996 英オックスフォード 大学客員研究員,2002 仏ピカルディー大学招聘助教授,全方 位視覚センシング,画像理解,知能ロボットに関する研究に従 事.1996 年度本会論文賞,2003 ACM VRST2003 Honorable Mention Award, IEEE,情報処理学会,日本ロボット学会各 会員.博士(工学).



田川 聖一

2008 阪大・基礎工・情報科学卒.現在, 同大大学院情報科学研究科コンピュータサ イエンス専攻博士前期課程在籍中.



#### 向川康博(正員)

1997 筑波大学大学院博士課程工学研究 科了.同年~2002 岡山大学助手.2003~ 2004 年 10 月筑波大学講師.大阪大学助 教授を経て 2007 年 4 月より同大学准教 授.コンピュータビジョン研究に従事.博 士(工学).情報処理学会,日本パーチャル

リアリティ学会, IEEE 各会員.